

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO
ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY



SGS FIMKO OY

Tunnus <i>Code</i>	Laboratorio <i>Laboratory</i>	Osoite <i>Address</i>	www <i>www</i>
K001	SGS Fimko Oy <i>SGS Fimko Ltd</i>	Takomotie 8 00380 HELSINKI <i>Takomotie 8 FI-00380 HELSINKI FINLAND</i>	www.sgs.fi www.sgs.fi

Kalibrointialat <i>Fields of calibration</i>
Aika ja taajuus <i>Time and frequency</i>
Dimensionaaliset suureet <i>Dimensional quantities</i>
Optiset suureet <i>Optical quantities</i>
Sähkösuureet <i>Electrical quantities</i>
Termofysikaaliset suureet ja ominaisuudet <i>Thermophysical quantities and properties</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Aika ja taajuus, Taajuus ja jakson aika <i>Time and frequency, Frequency and period</i>			
Taajuus <i>Frequency</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Laskuri, generaattori, spektri- ja modulaatio-analysaattori <i>Counter, generator, spectrum and modulation analyser</i>	1 Hz – 1,3 GHz 0,5 GHz – 26,5 GHz	$3 \cdot 10^{-11} \cdot f + 0,3 \text{ mHz}$ 0,7 Hz
Jakson aika <i>Period</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Pulssigeneraattori <i>Pulse generator</i>	4,44 ns – 1000 s	$3 \cdot 10^{-11} \cdot t$
Aika ja taajuus, Taajuus ja jakson aika, kenttäkalibrointi <i>Time and frequency, Frequency and period, site calibration</i>			
Taajuus <i>Frequency</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Laskuri, generaattori, spektri- ja modulaatio-analysaattori <i>Counter, generator, spectrum and modulation analyser</i>	1 Hz – 225 MHz	$3 \cdot 10^{-8} \cdot f + 0,3 \text{ mHz}$
Jakson aika <i>Period</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Pulssigeneraattori <i>Pulse generator</i>	4,44 ns – 10 s	$3 \cdot 10^{-8} \cdot t$
Jakson aika <i>Period</i> Suora vertailu referenssiin <i>Direct measurement with reference</i>	Sekuntikello, muu digitaalinen ajanottolaite <i>Stopwatch, other digital timers</i>	1 s – 1000 s (16 min 40 s)	0,02 s

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>
Dimensionaaliset suureet, Pituus ja/tai pituusjohdannaiset suureet <i>Dimensional quantities, Length and/or length related quantities</i>		
Pituuden mittauslaitteet <i>Length instruments</i>	Työntömitta <i>Caliper</i>	0 – 150 mm
Suora vertailu referenssi-mittapalaan <i>Direct measurement with reference block gauge</i>		10 µm
Pituuden mittauslaitteet, käsimittalaitteet <i>Length instruments, handheld instruments</i>	Kaarimikrometri <i>External micrometer</i>	0 ≤ L ≤ 25 mm 25 ≤ L ≤ 175 mm 175 ≤ L ≤ 350 mm 350 ≤ L ≤ 425 mm
Suora vertailu referenssi-mittapalaan <i>Direct measurement with reference block gauge</i>		2 µm ±Q[2,0 ; 7,5 L] µm ±Q[2,2 ; 7,5 L] µm ±Q[2,5 ; 7,5 L] µm
Dimensionaaliset suureet, Pituus ja/tai pituusjohdannaiset suureet, kenttäkalibointi <i>Dimensional quantities, Length and/or length related quantities, site calibration</i>		
Pituuden mittauslaitteet <i>Length instruments</i>	Työntömitta <i>Caliper</i>	0 – 150 mm
Suora vertailu referenssi-mittapalaan <i>Direct measurement with reference block gauge</i>		±Q[9,8 ; 8,9 L] µm

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Pituuden mittauslaitteet, käsimittalaitteet <i>Length instruments, handheld instruments</i> Suora vertailu referenssi-mittapalaan <i>Direct measurement with reference block gauge</i>	Kaarimikrometri <i>External micrometer</i>	$0 \leq L \leq 25 \text{ mm}$ $25 \leq L \leq 175 \text{ mm}$ $175 \leq L \leq 350 \text{ mm}$ $350 \leq L \leq 425 \text{ mm}$	$2 \mu\text{m}$ $\pm Q[2,0 ; 8,9 L] \mu\text{m}$ $\pm Q[2,2 ; 8,9 L] \mu\text{m}$ $\pm Q[2,5 ; 8,9 L] \mu\text{m}$
Optiset suureet <i>Optical quantities</i>			
Aallonpituus <i>Wavelength</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Optinen valolähde <i>Optical source</i>	380 – 1700 nm	0,6 nm
Optisen spektrin leveys <i>Optical spectral width</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Optinen valolähde <i>Optical source</i>	380 – 1700 nm	0,9 nm
Optinen teho <i>Optical power</i> Suora vertailu referenssi-mittariin ja -normaalialiin korvaus-menetelmällä <i>Direct measurement with reference meter and normal by substitution</i>	Kuituoptinen tehomittari <i>Fiber optic power meter</i>	-50 – 0 dBm $\lambda = 850 \text{ nm}, 1300 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	4,9 % (0,21 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Lineaarisuus <i>Linearity</i> Suora vertailu referenssimittariin ja -normaalilin <i>Direct measurement with reference meter and normal</i>	Kuituoptinen tehomittari <i>Fiber optic power meter</i>	-50 – 0 dBm $\lambda = 850 \text{ nm}$	4,9 % (0,21 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>
		-10 – -60 dBm $\lambda = 1310 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	2,9 % (0,12 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>
Optinen teho <i>Optical power</i> Suora vertailu referenssimittariin ja -normaalilin <i>Direct measurement with reference meter and normal</i>	Kuituoptinen lähte <i>Fibre optic source</i>	-60 – +7 dBm $\lambda = 850 \text{ nm}, 1300 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	3,2 % (0,14 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>
Vaimennus <i>Attenuation</i> Suora vertailu referenssimittariin ja -normaalilin <i>Direct measurement with reference meter and normal</i>	Kuituoptinen vaimennin <i>Fibre optic attenuator</i>	0 – 60 dB $\lambda = 850 \text{ nm}, 1300 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	3 % (0,13 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>
Lineaarisuus <i>Linearity</i> Suora vertailu referenssimittariin ja -normaalilin <i>Direct measurement with reference meter and normal</i>	Kuituoptinen vaimennin <i>Fibre optic attenuator</i>	0 – 60 dB $\lambda = 850 \text{ nm}, 1300 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	1,4 % (0,06 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>
Vaimennus <i>Attenuation</i> Suora vertailu referenssi-normaalilin <i>Direct measurement with reference normal</i>	Valokuitututka <i>Optical time domain reflectometer</i>	$\lambda = 1310 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	0,79 % (0,035 dB) näyttämästä <i>of measured value</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION						
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>		Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>			
Pituus <i>Length</i>	Valokuitututka <i>Optical time domain reflectometer</i>	100 m – 1000 km $\lambda = 1310 \text{ nm}, 1550 \text{ nm}$	0,25 m			
Sähkösuureet, Tasa- ja pientaajuiset sähkösuureet <i>Electrical quantities, DC and low frequency quantities</i>						
Sähkösuureet, Tasa- ja pientaajuiset sähkösuureet, kentäkalibrointi <i>Electrical quantities, DC and low frequency quantities, site calibration</i>						
Tasajännite <i>DC-voltage</i>	Tasajännitelähde <i>DC-voltage source</i>	0 – 200 mV	$5,0 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,6 \mu\text{V}$			
Suora vertailu referenssi- normaalilin		0,2 – 2 V	$3,5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,9 \mu\text{V}$			
<i>Direct measurement with reference normal</i>		2 – 20 V	$3,5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 15 \mu\text{V}$			
		20 – 200 V	$5,5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,17 \text{ mV}$			
		200 – 1050 V	$5,5 \cdot 10^{-6} \cdot U + 1,4 \text{ mV}$			
Tasajännite <i>DC-voltage</i>	Tasajännite-mittari <i>DC-voltage meter</i>	0 – 330 mV	$2,3 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,9 \mu\text{V}$			
Suora vertailu referenssilähteeseen tai -mittariin		0,33 – 3,3 V	$1,3 \cdot 10^{-5} \cdot U + 17 \mu\text{V}$			
<i>Direct measurement with reference source or meter</i>		3,3 – 33 V	$1,4 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,17 \text{ mV}$			
		33 – 330 V	$2,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 2,0 \text{ mV}$			
		330 – 1000 V	$2,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 20 \text{ mV}$			
Tasajännite <i>DC-voltage</i>	Lämpömittari (simuloitu termojännite) <i>Thermometer (simulated thermal voltage)</i>	termopari-tyypit <i>thermocouple types</i>	-270 – 2316 °C	0,16 – 1,0 °C		
Suora vertailu referenssilähteeseen	B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U					
<i>Direct measurement with reference source</i>						
Tasajännite <i>DC-voltage</i>	Tasajännitelähde, tasajännitemittari <i>DC-voltage source, DC-voltage meter</i>	1 – 10 kV	$3,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,1 \text{ V}$			
Suora vertailu referenssi -mittariin		10 – 35 kV	$3,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,1 \text{ V}$			
<i>Direct measurement with reference meter</i>						

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Vaihtojännite <i>AC-voltage</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Vaihtojännitelähde <i>AC-voltage source</i>	1 – 10 Hz	$2 - 200 \text{ mV}$ $1,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 17 \mu\text{V}$
		1 – 10 Hz	$0,2 - 2 \text{ V}$ $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$
		1 – 10 Hz	$2 - 20 \text{ V}$ $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1,3 \text{ mV}$
		1 – 10 Hz	$20 - 200 \text{ V}$ $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 14 \text{ mV}$
		1 – 10 Hz	$200 - 1000 \text{ V}$ $1,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,086 \text{ V}$
		10 – 40 Hz	$1 - 10 \text{ mV}$ $3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 15 \mu\text{V}$
		10 – 40 Hz	$10 - 100 \text{ mV}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 16 \mu\text{V}$
		10 – 40 Hz	$0,1 - 1 \text{ V}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 76 \mu\text{V}$
		10 – 40 Hz	$1 - 10 \text{ V}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,84 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$10 - 100 \text{ V}$ $2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 8,4 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$100 - 1000 \text{ V}$ $4,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 68 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$2 - 200 \text{ mV}$ $1,4 \cdot 10^{-4} \cdot U + 10 \mu\text{V}$
		10 – 40 Hz	$0,2 - 2 \text{ V}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,048 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$2 - 20 \text{ V}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,50 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$20 - 200 \text{ V}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 7,5 \text{ mV}$
		10 – 40 Hz	$200 - 1000 \text{ V}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,054 \text{ V}$
		40 – 1000 Hz	$1 - 10 \text{ mV}$ $2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 15 \mu\text{V}$
		40 – 1000 Hz	$10 - 100 \text{ mV}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 15 \mu\text{V}$
		40 – 1000 Hz	$0,1 - 1 \text{ V}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 64 \mu\text{V}$
		40 – 1000 Hz	$1 - 10 \text{ V}$ $8,1 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,64 \text{ mV}$
		40 – 1000 Hz	$10 - 100 \text{ V}$ $2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 7,4 \text{ mV}$
		40 – 1000 Hz	$100 - 1000 \text{ V}$ $4,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 55 \text{ mV}$
		40 – 100 Hz	$2 - 200 \text{ mV}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 10 \mu\text{V}$
		40 – 100 Hz	$0,2 - 2 \text{ V}$ $9,0 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,041 \text{ mV}$
		40 – 100 Hz	$2 - 20 \text{ V}$ $9,0 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,41 \text{ mV}$
		40 – 100 Hz	$20 - 200 \text{ V}$ $9,0 \cdot 10^{-5} \cdot U + 7,1 \text{ mV}$
		40 – 100 Hz	$200 - 1000 \text{ V}$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,054 \text{ V}$
		100 Hz – 2 kHz	$2 - 200 \text{ mV}$ $1,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 11 \mu\text{V}$
		100 Hz – 2 kHz	$0,2 - 2 \text{ V}$ $7,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,041 \text{ mV}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
	100 Hz – 2 kHz	2 – 20 V	$7,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 0,41 \text{ mV}$
	100 Hz – 2 kHz	20 – 200 V	$7,5 \cdot 10^{-5} \cdot U + 7,3 \text{ mV}$
	100 Hz – 2 kHz	200 – 1000 V	$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,054 \text{ V}$
	1 – 20 kHz	1 – 10 mV	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 15 \mu\text{V}$
	1 – 20 kHz	10 – 100 mV	$1,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 15 \mu\text{V}$
	1 – 20 kHz	0,1 – 1 V	$1,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,64 \text{ mV}$
	1 – 20 kHz	1 – 10 V	$1,6 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,64 \text{ mV}$
	1 – 20 kHz	10 – 100 V	$2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 7,4 \text{ mV}$
	1 – 20 kHz	100 – 1000 V	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot U + 55 \text{ mV}$
	2 – 10 kHz	2 – 200 mV	$1,4 \cdot 10^{-4} \cdot U + 9 \mu\text{V}$
	2 – 10 kHz	0,2 – 2 V	$1,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,038 \text{ mV}$
	2 – 10 kHz	2 – 20 V	$1,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,47 \text{ mV}$
	2 – 10 kHz	20 – 200 V	$1,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 5,6 \text{ mV}$
	2 – 10 kHz	200 – 1000 V	$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,054 \text{ V}$
	20 – 50 kHz	1 – 10 mV	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 30 \mu\text{V}$
	20 – 50 kHz	10 – 100 mV	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 30 \mu\text{V}$
	20 – 50 kHz	0,1 – 1 V	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 64 \mu\text{V}$
	20 – 50 kHz	1 – 10 V	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 1,1 \text{ mV}$
	20 – 50 kHz	10 – 100 V	$4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 19 \text{ mV}$
	20 – 50 kHz	100 – 1000 V	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 55 \text{ mV}$
	10 – 30 kHz	2 – 200 mV	$3,4 \cdot 10^{-4} \cdot U + 12 \mu\text{V}$
	10 – 30 kHz	0,2 – 2 V	$2,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,054 \text{ mV}$
	10 – 30 kHz	2 – 20 V	$2,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,53 \text{ mV}$
	10 – 30 kHz	20 – 200 V	$2,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 6,6 \text{ mV}$
	10 – 30 kHz	200 – 1000 V	$2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,071 \text{ V}$
	50 – 100 kHz	1 – 10 mV	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 76 \mu\text{V}$
	50 – 100 kHz	10 – 100 mV	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 76 \mu\text{V}$
	50 – 100 kHz	0,1 – 1 V	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,23 \text{ mV}$
	50 – 100 kHz	1 – 10 V	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,0 \text{ mV}$
	50 – 100 kHz	10 – 100 V	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot U + 44 \text{ mV}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
	30 – 100 kHz	$2 - 200 \text{ mV}$	$7,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 26 \mu\text{V}$
	30 – 100 kHz	0,2 – 2 V	$5,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,20 \text{ mV}$
	30 – 100 kHz	2 – 20 V	$5,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,0 \text{ mV}$
	30 – 100 kHz	20 – 200 V	$5,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 20 \text{ mV}$
	30 – 100 kHz	200 – 1000 V	$5,8 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,21 \text{ V}$
	100 – 300 kHz	1 – 10 mV	$4,6 \cdot 10^{-2} \cdot U + 0,14 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	10 – 100 mV	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,14 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	0,1 – 1 V	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,1 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	1 – 10 V	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	0,2 – 2 V	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,0 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	2 – 20 V	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 20 \text{ mV}$
	100 – 300 kHz	20 – 200 V	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,20 \text{ V}$
	0,3 – 1 MHz	10 – 100 mV	$1,2 \cdot 10^{-2} \cdot U + 0,30 \text{ mV}$
	0,3 – 1 MHz	0,1 – 1 V	$1,2 \cdot 10^{-2} \cdot U + 2,0 \text{ mV}$
	0,3 – 1 MHz	1 – 10 V	$1,2 \cdot 10^{-2} \cdot U + 26 \text{ mV}$
	0,3 – 1 MHz	0,2 – 2 V	$1,0 \cdot 10^{-2} \cdot U + 20 \text{ mV}$
	0,3 – 1 MHz	2 – 20 V	$1,0 \cdot 10^{-2} \cdot U + 200 \text{ mV}$
	0,3 – 1 MHz	20 – 200 V	$1,0 \cdot 10^{-2} \cdot U + 2,0 \text{ V}$
Vaihtojännite <i>AC-voltage</i>	Vaihtojännitemittari <i>AC-voltage meter</i>	10 – 45 Hz	$1 - 33 \text{ mV}$
		10 – 45 Hz	$33 - 330 \text{ mV}$
		10 – 45 Hz	$0,33 - 3,3 \text{ V}$
		10 – 45 Hz	$3,3 - 33 \text{ V}$
		10 – 45 Hz	$33 - 330 \text{ V}$
		45 Hz – 10 kHz	$1 - 33 \text{ mV}$
		45 Hz – 10 kHz	$33 - 330 \text{ mV}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
	45 Hz – 10 kHz	0,33 – 3,3 V	$1,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,3 \text{ mV}$
	45 Hz – 10 kHz	3,3 – 33 V	$1,7 \cdot 10^{-4} \cdot U + 3 \text{ mV}$
	45 Hz – 10 kHz	33 – 330 V	$2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,03 \text{ V}$
	45 Hz – 10 kHz	330 – 1000 V	$2,9 \cdot 10^{-4} \cdot U + 91 \text{ mV}$
	10 – 20 kHz	1 – 33 mV	$2,3 \cdot 10^{-4} \cdot U + 7,7 \mu\text{V}$
	10 – 20 kHz	33 – 330 mV	$1,8 \cdot 10^{-4} \cdot U + 34 \mu\text{V}$
	10 – 20 kHz	0,33 – 3,3 V	$2,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,27 \text{ mV}$
	10 – 20 kHz	3,3 – 33 V	$2,8 \cdot 10^{-4} \cdot U + 2,7 \text{ mV}$
	10 – 20 kHz	33 – 330 V	$2,9 \cdot 10^{-4} \cdot U + 27 \text{ mV}$
	20 – 50 kHz	1 – 33 mV	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 7,7 \mu\text{V}$
	20 – 50 kHz	33 – 330 mV	$4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 34 \mu\text{V}$
	20 – 50 kHz	0,33 – 3,3 V	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,27 \text{ mV}$
	20 – 50 kHz	3,3 – 33 V	$4,0 \cdot 10^{-4} \cdot U + 3,4 \text{ mV}$
	20 – 50 kHz	33 – 330 V	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot U + 66 \text{ mV}$
	50 – 100 kHz	1 – 33 mV	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 14 \mu\text{V}$
	50 – 100 kHz	33 – 330 mV	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot U + 50 \mu\text{V}$
	50 – 100 kHz	0,33 – 3,3 V	$8,1 \cdot 10^{-4} \cdot U + 0,30 \text{ mV}$
	50 – 100 kHz	3,3 – 33 V	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot U + 6,9 \text{ mV}$
	50 – 100 kHz	33 – 330 V	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,11 \text{ V}$
	100 – 500 kHz	1 – 33 mV	$9,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 59 \mu\text{V}$
	100 – 500 kHz	33 – 330 mV	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,13 \text{ mV}$
	100 – 500 kHz	0,33 – 3,3 V	$2,8 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,2 \text{ mV}$
Vaihtojännite <i>AC-voltage</i>	Vaihtojännitelähde, vaihtojännitemittari <i>AC-voltage source,</i> <i>AC-voltage meter</i>	50 Hz	$1 - 10 \text{ kV}$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,1 \text{ V}$
Suora vertailu referenssi -mittariin <i>Direct measurement</i> <i>with reference meter</i>		50 Hz	$10 - 35 \text{ kV}$ $3,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \text{ V}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Tasavirta <i>DC-current</i> Suora vertailu referenssimittariin; tai; Mittaus referenssivastuksen jännitehäviöstä. <i>Direct measurement with reference meter;</i> <i>or;</i> <i>Measurement of voltage drop across reference resistor</i>	Tasavirtalähde <i>DC-current source</i>	0 – 200 µA	$1,2 \cdot 10^{-5} \cdot I + 1,4 \text{ nA}$
		0,2 – 2 mA	$1,2 \cdot 10^{-5} \cdot I + 15 \text{ nA}$
		2 – 20 mA	$1,4 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,09 \mu\text{A}$
		20 – 200 mA	$4,8 \cdot 10^{-5} \cdot I + 1,4 \mu\text{A}$
		200 mA – 2 A	$1,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 32 \mu\text{A}$
		2 – 20 A	$4,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 1,0 \text{ mA}$
		1 – 50 A	$4,6 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,11 \text{ mA}$
		50 A – 100 A	$6 \cdot 10^{-4} \cdot I$
Tasavirta <i>DC-current</i> Suora vertailu referenssilähteeseen tai -mittariin; tai; Mittaus referenssivastuksen jännitehäviöstä. <i>Direct measurement with reference source or meter;</i> <i>or;</i> <i>Measurement of voltage drop across reference resistor</i>	Tasavirtamittari <i>DC-current meter</i>	0 – 0,33 mA	$1,7 \cdot 10^{-4} \cdot I + 25 \text{ nA}$
		0,33 – 3,3 mA	$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,11 \mu\text{A}$
		3,3 – 33 mA	$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 1,0 \mu\text{A}$
		33 – 330 mA	$1,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 10 \mu\text{A}$
		0,33 – 1,1 A	$2,3 \cdot 10^{-4} \cdot I + 57 \mu\text{A}$
		1,1 – 3 A	$4,4 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,19 \text{ mA}$
		3 – 11 A	$5,8 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,88 \text{ mA}$
		11 – 20 A	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,5 \text{ mA}$
		1 – 50 A	$4,6 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,11 \text{ mA}$
		50 A – 100 A	$6 \cdot 10^{-4} \cdot I$
Tasavirta <i>DC-current</i> Suora vertailu referenssilähteeseen tai -mittariin <i>Direct measurement with reference source or meter</i>	Pihtivirtamittari <i>DC-current clamp</i>	0 – 16,5 A	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 20 \text{ mA}$
		16,5 – 150 A	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,16 \text{ A}$
		150 – 1000 A	$5,9 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,58 \text{ A}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION				
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>		Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Vaihtovirta <i>AC-current</i> Suora vertailu referenssimittariin; tai; Mittaus referenssivastuksen jännitehäviöstä. <i>Direct measurement</i> <i>with reference</i> <i>meter;</i> <i>or;</i> <i>Measurement of</i> <i>voltage drop across</i> <i>reference resistor</i>	Vaihtovirtalähde <i>AC-current source</i>	1 – 10 Hz	2 – 200 µA	$5,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,024 \text{ } \mu\text{A}$
		1 – 10 Hz	0,2 – 2 mA	$3,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,24 \text{ } \mu\text{A}$
		1 – 10 Hz	2 – 20 mA	$3,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,1 \text{ } \mu\text{A}$
		10 – 20 Hz	5 – 100 µA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		10 – 20 Hz	0,1 – 1 mA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		10 – 20 Hz	1 – 10 mA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,1 \text{ } \mu\text{A}$
		10 – 20 Hz	10 – 100 mA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 31 \text{ } \mu\text{A}$
		10 – 20 Hz	0,1 – 1 A	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,31 \text{ mA}$
		20 – 45 Hz	5 – 100 µA	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		20 – 45 Hz	0,1 – 1 mA	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,1 \text{ } \mu\text{A}$
		20 – 45 Hz	1 – 10 mA	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,1 \text{ } \mu\text{A}$
		20 – 45 Hz	10 – 100 mA	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 31 \text{ } \mu\text{A}$
		20 – 45 Hz	0,1 – 1 A	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,31 \text{ mA}$
		45 – 100 Hz	5 – 100 µA	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		45 – 100 Hz	0,1 – 1 mA	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		45 – 100 Hz	1 – 10 mA	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 3,1 \text{ } \mu\text{A}$
		45 – 100 Hz	10 – 100 mA	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 31 \text{ } \mu\text{A}$
		45 – 100 Hz	0,1 – 1 A	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,31 \text{ mA}$
		0,1 – 5 kHz	5 – 100 µA	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		0,1 – 5 kHz	0,1 – 1 mA	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,0 \text{ } \mu\text{A}$
		0,1 – 5 kHz	1 – 10 mA	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot I + 3,1 \text{ } \mu\text{A}$
		0,1 – 5 kHz	10 – 100 mA	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot I + 31 \text{ } \mu\text{A}$
		0,1 – 5 kHz	0,1 – 1 A	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 5,0 \text{ mA}$
		10 Hz – 10 kHz	2 – 200 µA	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot I + 0,082 \text{ } \mu\text{A}$
		10 Hz – 10 kHz	0,2 – 2 mA	$3,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,28 \text{ } \mu\text{A}$
		10 Hz – 10 kHz	2 – 20 mA	$3,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,2 \text{ } \mu\text{A}$
		10 Hz – 10 kHz	20 – 200 mA	$5,0 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 \text{ } \mu\text{A}$
		10 Hz – 2 kHz	0,2 – 2 A	$6,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,23 \text{ mA}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Vaihtovirta <i>AC-current</i> Suora vertailu referenssilähteeseen tai -mittariin; tai; Mittaus referenssvastukseen jännitehäviöstä. <i>Direct measurement with reference source or meter;</i> <i>or;</i> <i>Measurement of voltage drop across reference resistor</i>	10 Hz – 2 kHz	2 – 20 A	$8,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,5 \text{ mA}$
	2 – 10 kHz	0,2 – 2 A	$7,3 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,45 \text{ mA}$
	2 – 10 kHz	2 – 20 A	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,8 \text{ mA}$
	10 – 30 kHz	2 – 200 μA	$7,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,082 \text{ μA}$
	10 – 30 kHz	0,2 – 2 mA	$7,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,28 \text{ μA}$
	10 – 30 kHz	2 – 20 mA	$7,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,2 \text{ μA}$
	10 – 30 kHz	20 – 200 mA	$7,1 \cdot 10^{-4} \cdot I + 22 \text{ μA}$
	10 – 30 kHz	0,2 – 2 A	$3,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,45 \text{ mA}$
	30 – 100 kHz	2 – 200 μA	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,082 \text{ μA}$
	30 – 100 kHz	0,2 – 2 mA	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,28 \text{ μA}$
	30 – 100 kHz	2 – 20 mA	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 2,2 \text{ μA}$
	30 – 100 kHz	20 – 200 mA	$4,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 22 \text{ μA}$
	50 Hz	1 – 50 A	$6,5 – 25 \text{ mA}$
	50 Hz	50 – 100 A	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$
Vaihtovirtamittari <i>AC-current meter</i>	10 – 20 Hz	29 – 330 μA	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ μA}$
	10 – 20 Hz	0,33 – 3,3 mA	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,34 \text{ μA}$
	10 – 20 Hz	3,3 – 33 mA	$2,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3,8 \text{ μA}$
	10 – 20 Hz	33 – 330 mA	$2,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 38 \text{ μA}$
	10 – 20 Hz	0,33 – 3 A	$2,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,29 \text{ mA}$
	20 – 45 Hz	29 – 330 μA	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,1 \text{ μA}$
	20 – 45 Hz	0,33 – 3,3 mA	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,3 \text{ μA}$
	20 – 45 Hz	3,3 – 33 mA	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 3 \text{ μA}$
	20 – 45 Hz	33 – 330 mA	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,03 \text{ mA}$
	20 – 45 Hz	0,33 – 3 A	$2,1 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,29 \text{ mA}$
	45 Hz – 1 kHz	29 – 330 μA	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,12 \text{ μA}$
	45 Hz – 1 kHz	0,33 – 3,3 mA	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,26 \text{ μA}$
	45 Hz – 1 kHz	3,3 – 33 mA	$4,6 \cdot 10^{-4} \cdot I + 3,0 \text{ μA}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
	45 Hz – 1 kHz	33 – 330 mA	$4,6 \cdot 10^{-4} \cdot I + 30 \mu\text{A}$
	45 Hz – 1 kHz	0,33 – 3 A	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 0,21 \text{ mA}$
	45 Hz – 1 kHz	3 – 11 A	$6,9 \cdot 10^{-4} \cdot I + 2,5 \text{ mA}$
	45 Hz – 1 kHz	11 – 20 A	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot I + 6,0 \text{ mA}$
	1 – 5 kHz	29 – 330 μA	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,18 \mu\text{A}$
	1 – 5 kHz	0,33 – 3,3 mA	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,55 \mu\text{A}$
	1 – 5 kHz	3,3 – 33 mA	$9,2 \cdot 10^{-4} \cdot I + 5,5 \mu\text{A}$
	1 – 5 kHz	33 – 330 mA	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 76 \mu\text{A}$
	1 – 5 kHz	0,33 – 3 A	$6,9 \cdot 10^{-3} \cdot I + 1,2 \text{ mA}$
	1 – 5 kHz	3 – 11 A	$3,5 \cdot 10^{-2} \cdot I + 2,8 \text{ mA}$
	1 – 5 kHz	11 – 20 A	$3,5 \cdot 10^{-2} \cdot I + 6,5 \text{ mA}$
	5 – 10 kHz	29 – 330 μA	$9,2 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,24 \mu\text{A}$
	5 – 10 kHz	0,33 – 3,3 mA	$5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,60 \mu\text{A}$
	5 – 10 kHz	3,3 – 33 mA	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 6,0 \mu\text{A}$
	5 – 10 kHz	33 – 330 mA	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,13 \text{ mA}$
	5 – 10 kHz	0,33 – 3 A	$2,9 \cdot 10^{-2} \cdot I + 5,8 \text{ mA}$
	10 – 30 kHz	29 – 330 μA	$1,8 \cdot 10^{-2} \cdot I + 0,46 \mu\text{A}$
	10 – 30 kHz	0,33 – 3,3 mA	$1,2 \cdot 10^{-2} \cdot I + 0,85 \mu\text{A}$
	10 – 30 kHz	3,3 – 33 mA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 6,8 \mu\text{A}$
	10 – 30 kHz	33 – 330 mA	$4,6 \cdot 10^{-3} \cdot I + 0,24 \text{ mA}$
	50 Hz	50 – 100 A	$2 \cdot 10^{-3} \cdot I$
Vaihtovirta <i>AC-current</i> Suora vertailu referenssilähteeseen tai -mittariin <i>Direct measurement with reference source or meter</i>	Pihtivirtamittari <i>AC-current clamp</i>	50 Hz	$0 – 16,5 \text{ A}$
		50 Hz	$16,5 – 150 \text{ A}$
		50 Hz	$150 – 1000 \text{ A}$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Sähköteho <i>Electric power</i> Suora vertailu referenssilähteeseen <i>Direct measurement with reference source</i>	1-vaihe <i>1-phase</i>	40 V – 400 V 50 mA – 20 A 50 Hz $\cos\phi = 1$	0,1 %
Resistanssi <i>Resistance</i> Suora vertailu referenssilähteeseen tai -normaaliihin <i>Direct measurement with reference source or normal</i>	Vastus <i>Resistor</i>	0 mΩ – 1 mΩ 1 mΩ – 100 mΩ 100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 10 MΩ 1 GΩ 10 – 100 MΩ 0,1 – 1 GΩ 0 – 2 Ω 2 – 20 Ω 20 – 200 Ω 0,2 – 2 kΩ 2 – 20 kΩ 20 – 200 kΩ 0,2 – 2 MΩ 2 – 20 MΩ 20 – 200 MΩ 0,2 – 1 GΩ	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 10 \text{ n}\Omega$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot R$ $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $3,5 \cdot 10^{-4} \cdot R$ $2,5 \cdot 10^{-4} \cdot R$ $7 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $3 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $2 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $2 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $3 \cdot 10^{-5} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-4} \cdot R$ $1 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $5,8 \cdot 10^{-4} \cdot R + 50 \text{ k}\Omega$ $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot R + 51 \text{ k}\Omega$ $1,7 \cdot 10^{-6} \cdot R + 6,9 \mu\Omega$ $9,5 \cdot 10^{-6} \cdot R + 54 \mu\Omega$ $8,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,46 \text{ m}\Omega$ $8,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 4,4 \text{ m}\Omega$ $8,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 44 \text{ m}\Omega$ $8,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,58 \Omega$ $9,0 \cdot 10^{-6} \cdot R + 11 \Omega$ $2,0 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,26 \text{ k}\Omega$ $1,2 \cdot 10^{-4} \cdot R + 13 \text{ k}\Omega$ $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot R + 51 \text{ k}\Omega$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>
	1 – 2 GΩ	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,0 \text{ M}\Omega$
Resistanssi <i>Resistance</i>	Resistanssimittari <i>Resistance meter</i>	$0 \text{ m}\Omega - 1 \text{ m}\Omega$
Suora vertailu referenssilähteeseen tai -normaaliiin <i>Direct measurement with reference source or normal</i>		$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 10 \text{ n}\Omega$
	1 mΩ – 100 mΩ	$3 \cdot 10^{-4} \cdot R$
	100 μΩ	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$
	1 mΩ	$3,5 \cdot 10^{-4} \cdot R$
	10 mΩ	$2,5 \cdot 10^{-4} \cdot R$
	100 mΩ	$7 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	1 Ω	$3 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	10 Ω	$2 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	100 Ω	$2 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	1 kΩ	$1 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	10 kΩ	$1 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	100 kΩ	$3 \cdot 10^{-5} \cdot R$
	10 MΩ	$1 \cdot 10^{-4} \cdot R$
	1 GΩ	$1 \cdot 10^{-3} \cdot R$
	0 – 11 Ω	$4,6 \cdot 10^{-5} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$
	11 – 110 Ω	$3,5 \cdot 10^{-5} \cdot R + 1,9 \text{ m}\Omega$
	0,11 – 1,1 kΩ	$3,2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 7,0 \text{ m}\Omega$
	1,1 – 11 kΩ	$3,2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 70 \text{ m}\Omega$
	11 – 110 kΩ	$3,2 \cdot 10^{-5} \cdot R + 0,70 \Omega$
	0,11 – 1,1 MΩ	$3,7 \cdot 10^{-5} \cdot R + 9,1 \Omega$
	1,1 – 3,3 MΩ	$6,9 \cdot 10^{-5} \cdot R + 75 \Omega$
	3,3 – 11 MΩ	$1,5 \cdot 10^{-4} \cdot R + 0,23 \text{ k}\Omega$
	11 – 33 MΩ	$2,9 \cdot 10^{-4} \cdot R + 3,3 \text{ k}\Omega$
	33 – 110 MΩ	$5,8 \cdot 10^{-4} \cdot R + 6,5 \text{ k}\Omega$
	110 – 330 MΩ	$3,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 0,12 \text{ M}\Omega$
	0,33 – 1,1 GΩ	$1,7 \cdot 10^{-2} \cdot R + 0,80 \text{ M}\Omega$

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Taajuusvaste <i>Frequency response</i> Suora vertailu referenssilähteeseen <i>Direct measurement with reference source</i>	Oskilloskooppi <i>Oscilloscope</i>	50 kHz – 1100 MHz 10 mV – 5,5 V	0,5 dB näyttämästä/ <i>of measured value</i>
Liipaisun herkkyys <i>Trigger sensitivity</i> Suora vertailu referenssilähteeseen <i>Direct measurement with reference source</i>	Oskilloskooppi <i>Oscilloscope</i>	50 kHz – 1100 MHz 10 mV – 5,5 V	0,5 dB näyttämästä/ <i>of measured value</i>
Aikaväli <i>Time scale</i> Suora vertailu referenssilähteeseen <i>Direct measurement with reference source</i>	Oskilloskooppi <i>Oscilloscope</i>	1 ns – 5 s	3,50·10 ⁻⁶ näyttämästä/ <i>of measured value</i>
		U = näyttämä/ <i>measured value [V]</i> I = näyttämä/ <i>measured value [A]</i> R = näyttämä/ <i>measured value [ohm]</i>	

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Sähkösuureet, Suurtaajuiset sähkösuureet 1) <i>Electrical quantities, High frequency quantities</i>			
Suurtaajuinen tehotaso <i>High frequency power level</i>	Suurtaajuus-generaattori <i>High frequency generator</i>	-20 dBm – 30 dBm 100 kHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,046 – 0,11 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Suurtaajuus-tehomittari, signaali- ja spektrianalyysaattori <i>High frequency power meter, signal- and spectrum analyser</i>	-20 dBm – 30 dBm 100 kHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,15 – 0,18 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
	Suurtaajuus-generaattori <i>High frequency generator</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,16 – 0,31 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Suurtaajuinen tehomittari, signaali- ja spektrianalyysaattori <i>High frequency power meter, signal- and spectrum analyser</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,21 – 0,34 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Suurtaajuinen tehosuhde <i>High frequency power ratio</i>	Signaaligeneraattori, vaimennin <i>High frequency generator, attenuator</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,05 – 0,17 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Suurtaajuinen tehomittari, signaali- ja spektrianalyysaattori <i>High frequency power meter, signal- and spectrum analyser</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,15 – 0,24 dB näyttämästä <i>of measured value</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Amplitudi-modulaatio, syvyys <i>Amplitude modulation depth</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Signaaligeneraattori <i>Signal generator</i> 0 % – 99 % 20 Hz – 100 kHz 150 kHz – 26,5 GHz	0,4 – 3,5 % näyttämästä of measured value	
Taajuus-modulaatio, deviaation huippuarvo <i>Frequency modulation deviation</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Signaaligeneraattori <i>Signal generator</i> ≤ 400 kHz 20 Hz – 200 kHz 250 kHz – 26,5 GHz	1,2 – 6 % näyttämästä of measured value	
Vaihe-modulaatio, deviaation huippuarvo <i>Phase modulation, peak deviation</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Signaaligeneraattori <i>Signal generator</i> ≤ 400 rad 200 Hz – 10 kHz 150 kHz – 10 MHz	4,6 % näyttämästä of measured value	
Pientaajuinen jännite <i>Low frequency-voltage</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Pientaajuus-generaattori <i>Low frequency generator</i> 0,3 mV – 10 V 10 Hz – 2 MHz	0,4 – 5 % näyttämästä of measured value	
1) Paras mittauskyky on ilmoitettu vaihteluvälinä. Kalibrointitodistuksessa ilmoitetaan kullekin kalibroitavalle suurelle todellinen mittauspistekohtainen mittausepävarmuus. 1) Best measurement capability is given as a fluctuation range. The real measurement uncertainty for the calibrated quantity is given in calibration certificate.			

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Sähkösuureet, Suurtaajuiset sähkösuureet, kenttäkalibrointi <i>Electrical quantities, High frequency quantities, site calibration</i>			
Suurtaajuinen tehotaso <i>High frequency power level</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Surtaajuus-generaattori <i>High frequency generator</i>	-20 dBm – 30 dBm 100 kHz – 2,6 GHz SWR ≤ 2 -20 dBm – 20 dBm 10 MHz – 26,5 GHz SWR ≤ 2	0,046 – 0,11 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
	Surtaajuus-tehomittari, signaali- ja spektri-analysaattori <i>High frequency power meter, signal- and spectrum analyzer</i>	-20 dBm – 30 dBm 100 kHz – 2,6 GHz SWR ≤ 2	0,16 - 0,25 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
	Signaali-generaattori, vaimennin <i>High frequency generator, attenuator</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 1,3 GHz SWR ≤ 2	0,20 – 0,25 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Suurtaajuinen tehosuhde <i>High frequency power ratio</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Surtaajuinen tehomittari, signaali- ja spektri-analysaattori <i>High frequency power meter, signal- and spectrum analyser</i>	-120 dBm – 0 dBm 10 MHz – 1,3 GHz SWR ≤ 2	0,17 – 0,45 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
	Signaali-generaattori <i>Signal generator</i>	0 % – 99 % 20 Hz – 100 kHz 150 kHz – 1,3 GHz	0,21 – 0,47 dB näyttämästä <i>of measured value</i>
Amplitudi-modulaatio, syvyys <i>Amplitude modulation depth</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>			1,2 – 3,5 % näyt-tämästä <i>of measured value</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Taajuus-modulaatio, deviaation huippuarvo <i>Frequency modulation deviation</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Signaali-generaattori <i>Signal generator</i> ≤ 400 kHz 20 Hz – 200 kHz 250 kHz – 1,3 GHz	1,2 – 6 % näytämästä <i>of measured value</i>	
Vaihe-modulaatio, deviaation huippuarvo <i>Phase modulation, peak deviation</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Signaali-generaattori <i>Signal generator</i> ≤ 400 rad 200 Hz – 20 kHz 150 kHz – 1,3 GHz	4,6 % näytämästä <i>of measured value</i>	
Pientaajuinen jännite <i>Low frequency-voltage</i> Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	Pientaajuus-generaattori <i>Low frequency generator</i> 0,3 mV – 10 V 1 Hz – 2 MHz	0,4 – 5 % näytämästä <i>of measured value</i>	
Sähkösuureet, EMC-kalibroinnit <i>Electrical quantities, EMC calibrations</i>			
Huippuvirta <i>Peak current</i>	ESD-generaattori <i>ESD generator</i>	1 – 130 A	5,6 %
Nousuaika <i>Rise time</i>	Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	0,7 – 2 ns	6,0 %
Virta 30 ns ja 60 ns kohdalla <i>Current at 30 ns and 60 ns</i>		1 – 130 A	5,6 %
Ilmapurkaus-varausjännite <i>AIR-discharge charge voltage</i>		0,2 – 30 kV	2,7 %

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>	
Sähkösuureet, EMC-kalibroinnit, kenttäkalibrointi <i>Electrical quantities, EMC calibrations, site calibration</i>			
Jännitetaso <i>Voltage level</i>	Syöksyaalto-generaattorit <i>Surge generators</i>	0,5 – 7 kV	5,0 %
Jännitteenvousuaika <i>Front time of voltage</i>	Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	1 – 10 µs	0,11 µs
Jännitepulssin pituus <i>Voltage pulse duration</i>		30 – 1000 µs	0,21 µs
Virtataso <i>Current level</i>		0 – 3,5 kA	3,9 %
Virran nousuaika <i>Front time of current</i>		2 – 8 µs	0,15 µs
Virtapulssin pituus <i>Current pulse duration</i>		15 – 500 µs	0,10 µs
Nousuaika <i>Rise time</i>	EFT/Burst-generaattorit <i>EFT/Burst generators</i>	1 – 10 ns	4,0%
Huippujännite <i>Peak voltage</i>		0 – 8 kV	4,0 %
Pulssin kesto <i>Pulse duration</i>	Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	10 – 100 ns	0,8 %
Toistotaajuus <i>Repetition rate</i>		1 kHz – 1 MHz	0,1 %
Purskeen kesto <i>Burst duration</i>		0 – 20 ms	0,1 ms
Purskeen toistoväli <i>Burst period</i>		200 – 400 ms	1 ms

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>	Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>
Jännitetaso <i>Voltage Level</i>	Ring Wave - generaattorit Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	0,5 – 7 kV
Jännitteen nousuaika <i>Rise time of voltage</i>		0,1 – 5 µs
Värähtelytaajuus <i>Oscillation frequency</i>		50 – 150 kHz
Virtataso <i>Current level</i>		0 – 3,5 kA
Virran nousuaika <i>Rise time of current</i>		0,1 – 5 µs
Lähtöimpedanssi <i>Impedance of output</i>		Nominal 12 Ω and 30 Ω
Vaimennus <i>Attenuation</i>	LISN kalibointi standardin CISPR 16-1-2 (ed 2.0) 2014 mukaan <i>Calibration of LISN according to CISPR 16-1-2 (ed 2.0) 2014</i>	0 – 80 dB: 5 k – 20 MHz 20 M – 3 GHz 3 G – 6 GHz 6 G – 20 GHz
Impedanssi <i>Impedance</i>		5 ≤ z ≤ 230: 5 k – 20 MHz 20 M – 3 GHz 3 G – 6 GHz 6 G – 20 GHz
Isolaatio <i>Isolation</i>		0 – 80 dB: 5 k – 20 MHz 20 M – 3 GHz 3 G – 6 GHz 6 G – 20 GHz
Jännitehäviö <i>Voltage drop</i>		1 – 20 V
Jänniteenjakosuhde <i>Voltage division factor</i>		0 – 80 dB: 5 k – 20 MHz 20 M – 3 GHz 3 G – 6 GHz 6 G – 20 GHz

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Menetelmä / kohde <i>Method / object</i>		Mittausalue <i>Measurement range</i>	Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) <i>Expanded Uncertainty (k=2)</i>
Impedanssi <i>Impedance</i>	<p>61000-4-6:2023 (ed 5.0)</p> <p>Suora vertailu referenssiin <i>Direct measurement with reference</i></p>	<p>$5 \leq z \leq 230:$ 5 k – 20 MHz 20 M – 3 GHz 3 G – 6 GHz 6 G – 20 GHz</p>	<p>7 – 26 % 10 – 34 % 10 – 36 % 15 – 58 %</p>
Termofysiikaliset suureet ja ominaisuudet, Lämpötila Thermophysical quantities and properties, Temperature			
Suora vertailu referenssimittariin <i>Direct measurement with reference meter</i>	<p>Väliaineessa: Ilma <i>Medium: Air</i></p> <p>Lämpöhauteet <i>Temperature baths</i></p>	<p>$-70^{\circ}\text{C} \leq T \leq 180^{\circ}\text{C}$</p> <p>$180^{\circ}\text{C} \leq T \leq 280^{\circ}\text{C}$</p>	<p>0,10 °C</p> <p>0,10 °C</p>
<p>CMC on kalibrointi- ja mittauskyky, joka on saavutettavissa asiakkaan laitteille normaaleissa olosuhteissa, ja se kuvataan esittämällä mittaussuure tai referenssimateriaali, kalibrointimenetelmä, kalibroitava laite/kohde, mittausalue sekä mittausepävarmuus. Huom. Termeillä CMC (Calibration and Measurement Capability) ja BMC (Best Measurement Capability) tarkoitetaan samaa asiaa.</p> <p>A CMC is a calibration and measurement capability available to customers under normal conditions, and it is expressed in terms of measurand or reference material; calibration method, type of instrument/object to be calibrated, measurement range and uncertainty of measurement. Note: The meanings of terms CMC (Calibration and Measurement Capability) and BMC (Best Measurement Capability) are identical.</p>			